立命館SRセンター公開シンポジウム 「軟X線分光を用いた二次電池研究の最先端」

Li₂MnO₃正極材料の酸素による電荷補償の 直接観察

大石 昌嗣/ Masatsugu Oishi

徳島大学 大学院理工学研究部 機械科学系 エネルギーシステム分野



2016.11.11



次世代LIB:高電位,高容量の理解





層状酸化物の電子構造の概念図

高電位になるほど0の影響が無視できなくなる. Me 3d-O 2p の電子構造 ⇒ 立命館大学 SR Center Mn L端XAS, **OK端XAS** Q: リチウム過剰系材料 Li_1COO_2 (理論容量: 273 mAh/g) Li₂MnO₂ (理論容量: 531 mAh/g) Li₂MnO₃ (理論容量: 458 mAh/g) Li₃NbO₄ (理論容量: 497 mAh/g) $Li_{A}Mn_{2}O_{5}$ (理論容量: 492 mAh/g) Li₅FeO₄ (理論容量: 867 mAh/g) カチオン+アニオンの酸化還元に よる過剰リチウム(Liリッチ)酸化 物正極の実現

リチウム過剰系正極材料

◆リチウム過剰系層状酸化物正極材料において, 250 mAh/g以上の放電容量を示す. (Numata et al. SS/ 1999, Lu and Dahn, ECS 2002, Thackeray et al., JMC 2007, Yabuuchi et al., JACS 2011)

◆初期充電時の不可逆過程における結晶再配列により可逆的な高容量を示す.



層状酸化物LiMeO₂にLi₂MnO₃を混合した材料系で,可逆的に高容量を発現する.



0.7Li(Ni_{1/3}Co_{1/3}Mn_{1/3})O₂-0.3Li₂MnO₃

M. Oishi, et al., Journal of Power Sources, 222, 45-51, (2013).

カチオンによる電荷補償のみでは説明できない容量がある. 確かにアニオン(酸素)の電荷補償が進行していそうである.

4

目的:Li₂MnO₃の軟XASによる電子構造解析



<u>電池構成</u>

• Cathode : Li_2MnO_3 : PVdF : Acetylene black = 80 : 10 : 10

- Anode : Li foil
- Separator : Celgard
- Electrolyte : 1M LiPF₆, EC:EMC=3:7
- 10mA/g CC @ 25°C



EY 電子収量 (表面敏感 :~10 nm) PFY 蛍光収量 (バルク敏感: ~500 nm)

Mnの価数変化の定量化

差分解析による活性成分の抽出

Oアニオンによる電荷補償機構について考察した.



軟XASを用いることで、Mn 3dとO 2pの電子構造を観察することができることから、 フェルミ準位近傍の電子構造を直接観察することが出来る. ⇒電荷補償に寄与する電子構造変化を直接観察. 6

測定試料のXRD と SEM



軟X線XAS測定モード 全電子収量 TEY (表面敏感 :~10 nm) 蛍光収量 PFY (バルク敏感: ~500 nm)





数100nmの一次粒子 数µmの二次粒子 ⇒PFY modeではバルク情報を得ている.

7

-次粒子



ref

Photon energy (eV)

3 Vにて, Mn L-edge XASが変化した.

Photon energy (eV)

Li脱離挿入におけるMnカチオンの電荷補償を確認した.

ref.



約3 VでMnがMn³⁺⇔Mn⁴⁺にて酸化還元する.

Mnの寄与量と, Oの寄与について



Mnによる電荷補償のみでは説明できない量のLi脱離挿入量が ある. Oアニオンによる電荷補償の寄与を示唆している.





3Vと4V領域で,異なるO K-edge XASの変化. 4Vでは,O K pre-edgeが主に変化する.

Li脱離挿入へのOの電荷補償への寄与を観察した.



 ◆ pre- edge ピーク強度はMnのd電子数とも関連しているため、 Mn酸化→強度増加する.
◆ O K pre-edgeピーク強度はO 2p ホール数と直接関連している.

酸素の酸化→強度増加する.

Li₂MnO₃のOK端XASについて



O K端Pre-edgeは、Mnの3d軌道との混成状態を反映している.

- 可逆充電過程 OK端Pre-edge XAS



3 Vは, Mnの価数変動に連動した変化.
2 4 Vは, Mnの価数変動に無関係な変化.



M. Oishi, et al., J. Mater. Chem. A, 4, (2016) 9293.



- Mnカチオンは, 2.0~3.6 Vにて, 充放電に伴い酸化還 元反応を示した.
- O アニオンは, 2.0~4.8 Vにて, 充放電に伴い、酸化 還元反応を示した.

Li₂MnO₃において,酸素の酸化還元反応がリチウムイオンの脱離挿入の電荷補償に寄与することを実験で直接観察した.

O K-edge XASは酸素の電荷補償メカニズムを明らかにする有力な手法である.